# 特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) (PCT36 条及びPCT規則 70)

出願人又は代理人 の書類記号 380300419W01	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2004/017910	国際出願日 (日. 月. 年) 02. 12. 2004	優先日 (日.月.年) 24.12.2003		
国際特許分類(IPC) Int.Cl. G05F3/30(2006.01), H01L21/822(2006.01), H01L27/04(2006.01), H03F3/34(2006.01), H03K19/00(2006.01)				
出願人(氏名又は名称) 株式会社ルネサステクノロジ				

•	
1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。	
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。	-
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ▼ 附属書類は全部で 4 ページである。	
補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細を 囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)     ・	、請求の範
「第1欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含む 国際予備審査機関が認定した差替え用紙	ものとこの
b. 「電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)	女を示す)。
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。	
<ul> <li>▼ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎</li> <li>第 II 欄 優先権</li> <li>第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成</li> <li>第 IV欄 発明の単一性の欠如</li> <li>▼ 第 V欄 P C T 35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、けるための文献及び説明</li> <li>第 VI 欄 ある種の引用文献</li> <li>第 YI 欄 国際出願の不備</li> <li>第 YII 欄 国際出願に対する意見</li> </ul>	れを裏付

国際予備審査の請求書を受理した日 10.12.2004	国際予備審査報告を作成した日 26.01.2006
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 川端 修
日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3358

第	欄	報告の基礎				
	err	1= 08 1	14-13 (17-a-1 - 1-a-1-a-1)			
1.			なおおける また と	した。		
		出願時の言語による国				
		国際政策 (PCT)   国際公開 (PCT)	見則12.3(a)及び23.1(b)) 見則12.4(a))			
			C T規則55. 2(a) 又は55. 3(	(a))		
2.				(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され この報告に添付していない。)		
		出願時の国際出願書類				
	V	明細醬				
		第 1-18	ページ、	出願時に提出されたもの		
		第	ページ*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ページ*、	付けで国際す偏番登機関が気理したもの		
	V					
			項、			
		第		PCT19条の規定に基づき補正されたもの 12.01.2006 付けで国際予備審査機関が受理したもの		
		第		付けで国際予備審査機関が受理したもの		
	V	図面				
	J.Tom		図、	出願時に提出されたもの		
		第	 ページ/図 *、	出願時に提出されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの		
		第	<u></u> ページ/図 *.	付けで国際予備審査機関が受理したもの		
		配列表に関する補	充欄を参照すること。			
	Gaï	補正により、下記の包	*海が当時なかれた			
3.	J&.	棚上により、下記の日				
		明細書	第	<u>~~~</u> ページ		
		<ul><li>▼ 請求の範囲</li><li>図面</li></ul>	第 <u>4</u> 第	項 ベージ/図		
		<ul><li>□ 図面</li><li>□ 配列表(具体的に</li></ul>				
			テーブル(具体的に記載す	「ること)		
1	<b></b>	この報告は 補充欄に	示したように、この報告	に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超		
٦.		えてされたものと認め	られるので、その補正が	されなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))		
		「明細書	筆	ページ		
		「請求の範囲	第	ページ 項 ページ/図		
		図面		ページ/図		
		配列表(具体的に	記載すること) テーブル(具体的に記載す	すること)		
		作列表に関連する	7 - 770 (SEPENCIONE)	, 5007		
				· ·		
				j		
*	4. (	こ該当する場合、その用	紙に "superseded" と記え	入されることがある。		

w
m
•
3
_ '
$\mathbf{Z}$
➣
2
$\mathbf{\sigma}$
m
• •
$\mathbf{C}$
$\succeq$
- 1
$\prec$

L	それを裏付ける文献及び制	.明	
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲 <u>1-3、5-14</u> 請求の範囲	
	進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-3、5-14</u> 請求の範囲	
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1-3、5-14	

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

以下の文献1-3は、国際調査報告で引用された文献である。

| 第V欄|| 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、

文献1: JP 58-109912 A 文献2: JP 11-143563 A 文献3: JP 2003-157119 A

2つのトランジスタと抵抗、差動増幅器とからなる基準電圧生成回路は、文献1の図1、文献2の図6、文献3の図3に示されるように周知である。

しかしながら、文献1-3には、本願請求項1の発明の差動増幅器をCMOS構成とし、電圧発生回路を構成する第1トランジスタと第2トランジスタとが、上記差動増幅器を構成するCMOS回路のプロセスで形成される半導体領域を利用して構成される点については、開示も示唆もない。したがって、本願請求項1の発明は、新規性、進歩性を有する。

したがって、本願請求項1の発明は、新規性、進歩性を有する。 また、本願請求項5の発明も同様であり、本願請求項1又は5を引用する他の残り の請求項の発明が新規性、進歩性を有することは、明らかである。

では、不見がありため、ない。これでは、アンスの元の一般では、アンスの元の一般では、そして、本願請求項1-3、5-14の発明に産業上の利用可能性があることは、明らかである。

#### 発信人 日本国特許庁(国際予備審査機関)

代理人

徳若 光政

様

あて名

〒181-0001

日本国東京都三鷹市井の頭5丁目16番8号

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)の 送付の通知者

> (法施行規則第 57 条) 【PCT規則 71.1】

発送日

(日.月.年)

07. 02. 2006

出願人又は代理人

の審類記号

380300419W01

重要な通知

国際出願番号 PCT/JP2004/017910 国際出願日

(日.月.年) 02.12.2004

優先日

(日.月.年) 24.12.2003

出願人(氏名又は名称) 株式会社ルネサステクノロジ

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して特許性に関する国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務 局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備報告(付風**書**類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

# 4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと遅く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内手数料の支払い)をしなければならない(PCT39条(1))(様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、特許性に関する国際予備報告の付属書類の翻訳文を 含まなければならない。この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。

出願人はPCT第 33 条(5)に注意する。すなわち、PCT第 33 条(2)から(4)までに規定する新規性、進歩性及び産業上利用可能性の基準は国際予備審査にのみ用いるものであり、締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、追加の又は異なる基準を適用することができる(PCT第 27 条(5)も併せて参照)。そのような追加の基準は、例えば、実施可能要件や特許請求の範囲の明確性又は裏付け要件を、特許要件から免除することも含む。

名称及びあて名

日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員

特許庁長官

電話番号 03-3581-1101 内線 3358

3V 8718

1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の 複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権情報・研修館(特許庁庁舎2階)で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

## [担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号(特許庁庁舎2階) 独立行政法人工業所有権情報・研修館

【公 報 類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811~2 【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831~3

また、(財)日本特許情報機構でも取り扱いをしています。これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

#### [申込方法]

- (1) 特許 (実用新案・意匠) 公報については、下記の点を明記してください。
  - ○特許・実用新案及び意匠の種類
  - 〇出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号)
  - ○必要部数
- (2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。
  - ○国際予備審査報告の写しを添付してください(返却します)。

### 〔申込み及び照会先〕

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル 財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課 TEL 03-3508-2313

- 注) 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願 日から7年です。
- 2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し(既に国際事務局から送達されている場合は除く)及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。 その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。(条約第22条、 第39条及び第64条(2)(a)(i)参照)

12.1.2006

# IAP20 Rec'd PCT/PTO 23 JUN 2006

# 請求の範囲

[1] (補正後)エミッタに第1電流が流れるようにされた第1トランジスタと、

上記第1トランジスタのエミッタの電流密度よりも大きな電流密度となるような第2 電流がエミッタに流れるようにされた第2トランジスタと、

上記第1トランジスタのエミッタと第2トランジスタのエミッタ間に設けられた第1 抵抗と、

上記第2トランジスタのエミッタと回路の接地電位との間に設けられた第2抵抗と、

上記第1トランジスタのコレクタと電源電圧との間に設けられた第3抵抗と、

上記第2トランジスタのコレクタと上記電源電圧との間に設けられた第4抵抗と、

上記第1トランジスタのコレクタ電圧と上記第2トランジスタのコレクタ電圧とを受けて出力電圧を形成するとともに、かかる出力電圧を上記第1トランジスタと第2トランジスタのベースに共通に供給するCMOS構成の差動増幅回路とを備え、

上記第1トランジスタと第2トランジスタとは、上記差動増幅回路を構成するCMO S回路のプロセスで形成される半導体領域を利用して構成されることを特徴とする電 圧発生回路。

[2] 請求項1において、

上記第3抵抗と第4抵抗とは、同じ抵抗値を持つように形成されてなることを特徴と する電圧発生回路。

[3] 請求項2において、

上記第1トランジスタのエミッタ面積は、上記第2トランジスタのエミッタ面積よりも大きく形成されてなることを特徴とする電圧発生回路。

- [4] (削除)
- [5] (補正後)エミッタに第1電流が流れるようにされた第1トランジスタと、

上記第1トランジスタのエミッタの電流密度よりも大きな電流密度となるような第2 電流がエミッタに流れるようにされた第2トランジスタと、

上記第1トランジスタのエミッタと第2トランジスタのエミッタ間に設けられた第1 抵抗と、

上記第2トランジスタのエミッタと外部端子から供給された回路の接地電位との間に

設けられた第2抵抗と、

上記第1トランジスタのコレクタと外部端子から供給された電源電圧との間に設けられた第3抵抗と、

上記第2トランジスタのコレクタと上記電源電圧との間に設けられた第4抵抗と、 上記第1トランジスタのコレクタ電圧と上記第2トランジスタのコレクタ電圧とを受けて出力電圧を形成するとともに、かかる出力電圧を上記第1トランジスタと第2トランジスタのベースに共通に供給するCMOS構成の差動増幅回路とを含み、

上記第1トランジスタと第2トランジスタとは、上記差動増幅回路を構成するCMO S回路のプロセスで形成される半導体領域を利用して構成される基準電圧発生回路を 備えてなることを特徴とする半導体集積回路装置。

[6] 請求項5において、

上記半導体集積回路装置は、第1導電型の半導体基板に形成された第2導電型ウェル領域及び第1導電型ウェル領域と、上記第2導電型領域に形成された第1導電型MOSFETとからSFETと、上記第1導電型ウェル領域に形成された第2導電型MOSFETとからなるCMOS回路を備え、

基準電圧発生回路を構成する上記第1トランジスタと第2トランジスタは、上記CMOS回路を構成する第2導電型MOSFETのソース、ドレイン拡散層を形成する工程で形成された拡散層をコレクタ及びエミッタとし、上記コレクタとエミッタとしての拡散層が形成される第1導電型ウェル領域をベースとして動作する横型構造のバイポーラトランジスタであることを特徴とする半導体集積回路装置。

[7] 請求項5において、

上記半導体集積回路装置は、第1導電型の半導体基板に形成された第2導電型ウェル領域及び第1導電型ウェル領域と、上記第2導電型ウェル領域に形成された第1導電型MOSFETと、上記第1導電型領域に形成された第2導電型MOSFETと、上記第2導電型MOSFETと、上記第2導電型MOSFETが形成された第1導電型ウェル領域を上記第1導電型の半導体基板から電気的に分離するための深い深さの第2導電型ウェル領域とからなるCMOS回路を備え、

上記第1トランジスタと第2トランジスタは、上記CMOS回路を構成する第1導電型MOSFETのソース、ドレイン拡散層を形成する工程で形成された第2導電型拡散層をエミッタとし、上記エミッタを構成する第2導電型拡散層が形成された第1導電型ウェル領域をベースとし、上記ベースを構成する第1導電型ウェル領域を上記第1導電型の半導体基板から電気的に分離するために設けられた深い深さの第2導電型ウェル領域をコレクタとして用いる縦型構造のバイポーラトランジスタであることを特徴とする半導体集積回路装置。

[8] 請求項5において、

上記半導体集積回路装置は、第2導電型の半導体基板に形成された第2導電型ウェル領域及び第1導電型ウェル領域と、上記第2導電型領域に形成された第1導電型MOSFETとから SFETと、上記第1導電型ウェル領域に形成された第2導電型MOSFETとからなるCMOS回路を備え、

基準電圧発生回路を構成する上記第1トランジスタと第2トランジスタは、上記CMOS回路を構成する第2導電型MOSFETのソース、ドレイン拡散層を形成する工程で形成された拡散層をコレクタ及びエミッタとし、上記コレクタとエミッタとしての拡散層が形成される第1導電型ウェル領域をベースとして動作する横型構造のバイポーラトランジスタであることを特徴とする半導体集積回路装置。

- [9] 請求項6ないし8のいずれかにおいて、 上記第1導電型はp型であり、上記第2導電型はn型であり、 上記外部端子から供給された電源電圧は正の電源電圧であることを特徴とする半導体 集積回路装置。
- [10] 請求項9において、 上記第2トランジスタは、1つのトランジスタから構成され、上記第1トランジスタは、上記第2トランジスタに対応した単位トランジスタを複数個並列接続して構成されるものであることを特徴とする半導体集積回路装置。
- [11] 請求項10において、 第1トランジスタは、複数個からなる上記単位トランジスタが同じ深い深さのウェル

領域上に形成され、

上記第2トランジスタは、上記第1トランジスタと同じ構成に形成された複数個からなる単位トランジスタのうちの1つが用いられるものであることを特徴とする半導体 集積回路装置。

[12] 請求項11において、

上記基準電圧発生回路で形成された基準電圧を受けて上記外部端子から供給された電源電圧とは異なる内部電圧を発生させる電源回路と、

上記電源回路により動作させられる内部回路と、

上記外部端子から供給された電源電圧を受けて動作し、外部端子から供給された入力 信号を受けてレベル変換して内部回路に伝える入力回路と、

上記外部端子から供給された電源電圧を受けて動作し、内部回路で形成された信号を 受けてレベル変換して上記外部端子から出力させるべき出力信号を形成する出力回路 とを更に備え、

上記差動増幅回路は、上記外部端子から供給された電源電圧を受けて動作する入力回路及び出力回路を構成するMOSFETと同じプロセスにより形成されたPチャネルMOSFET及びNチャネルMOSFETにより構成されるものであることを特徴とする半導体集積回路装置。

[13] 請求項11において、

上記内部電圧は、上記外部端子から供給された電源電圧を降圧したものであり、 上記内部回路は、そのCMOSプロセスの最小加工寸法で形成されるものであること を特徴とする半導体集積回路装置。

[14] 請求項11において、

上記電源回路は、上記基準電圧を用いた形成された定電圧で動作する昇圧回路及び負 電圧発生回路を含み、

かかる昇圧回路及び負電圧発生回路で形成された電圧は、液晶駆動のためのゲート駆動電圧、画像データに対応したソース駆動電圧及び液晶共通電極駆動電圧として出力されるものであることを特徴とする半導体集積回路装置。